Оборудование для литологического анализа

AXIO IMAGER Система имидж-анализа

AXIO SCOPE.A1 Поляризационный микроскоп

AXIOVISION Программное обеспечение

BJ 12 Устройство прижима с подогревом

CS 200 Ручной отрезной станок

GADIS Система для исследования изотермической адсорбции газа

GTS 1 Отрезной станок

IU-30 Аппарат для вакуумной пропитки образцов

LGP 250 Ручной станок для шлифовки и по

LP 50 Автоматический станок для шлифовки петрографических шлифов

OMP 700 Ртутный порозиметр для исследования при пластовых давлениях

PM5 Станок для полировки петрографических шлифов

SG 200 Станок для резки и шлифовки

SGL 200 Станок для резки, шлифовки, полировки

STEMI-2000 Стереомикроскоп

STEREO DICOVERY V.12 Стереомикроскоп

Thixomet PRO Программное обеспечение

UVP-10/75 Бокс для исследования керна в УФ -свете

VEU Аппарат для вакуумной пропитки образцов

‹ TST 700 Лабораторный комплекс для исследования прочностных характеристик пород Вверх AXIO IMAGER Система имидж-анализа ›

Источник: http://vinci-technologies.ru/node/420

Представитель линии приборов
VINCI Technologies в странах СНГ